การทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยอย่างเสลียรในน้ำสลิป II

สุธรรม ศรีหล่มสัก*

Sutham Srilomsak^{*}. (2006). **Stabilization of Ceramic Slips II**. Suranaree J. Sci. Technol. 13(3):268-281 Received: Jan 18, 2006; Revised: Mar 27, 2006; Accepted: Mar 27, 2006

บทคัดย่อ

บทความบทนี้ได้กล่าวถึงการทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยอย่างเสถียร (stabilization of ceramic slip) ตั้งแต่สาเหตุของการที่อนุภาคดูดจับกัน (agglomeration) ไปจนถึงวิธีการสำคัญที่ทำให้อนุภาคแขวนลอย อย่างเสถียรวิธีต่าง ๆ เนื่องจากบทความมีความยาวเกินกว่าที่จะตีพิมพ์ในตอนเดียว จึงได้แบ่งตีพิมพ์ออกเป็น 2 ตอน ตอนที่หนึ่งการทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำสลิป I (สุธรรม ศรีหล่มสัก, 49) อธิบายถึงสาเหตุของการเกิด agglomeration และวิธีการทำให้อนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียรแบบ Electrostatic stabilization ตอนที่สอง (Stabilization of Ceramic Slip II) กล่าวถึงวิธีการทำให้อนุภาค แขวนลอยอย่างเสถียรแบบ Electrostatic stabilization ต่อไปจนจบ และตามด้วยวิธีการทำให้อนุภาค แขวนลอยอย่างเสถียรแบบ Steric stabilization และ Electrosteric stabilization

Abstract

Stabilization of ceramic slip is reviewed starting from the cause of agglomeration to important stabilization methods. Due to the fact that this article is too long to be published in one part, it is divided into 2 parts. Causes of agglomeration and electrostatic stabilization are explained in part one, Stabilization of Ceramic Slip I. Part two, Stabilization of Ceramic Slip II consists of Electrostatic stabilization (continued), Steric stabilization and Electrosteric stabilization.

^{*} สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4459,โทรสาร 0-4422-4220, E-mail: sutamsri@sut.ac.th และ sriloms@hotmail.com

^{*} ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ

ศักย์ใฟฟ้าเซต้า (Zeta Potential) และ Iso-electric Point

ศักย์ไฟฟ้าเซต้า (zeta potential; ζ) เป็นศักย์ไฟฟ้า ที่ shear plane ของ double layer เนื่องจากการวัด zeta potential ทำได้ง่ายกว่าการวัดศักย์ไฟฟ้าที่ผิว อนุภาค (Nernst potential; Ψ_0) และ zeta potential มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับพลังงานศักย์ผลัก (Repulsive potential energy; V_{R}) ดังนั้นจึงมีการศึกษา zeta potential เพื่อนำไปเป็นตัวบอกความเสถียรของ อนุภาคที่แขวนลอยในน้ำสลิป อนุภาคที่มี zeta potential มากจะมีความเสถียรมากกว่าอนุภาคที่มี zeta potential น้อยเพราะว่าอนุภาคที่มี zeta potential มาก ้จะมี V_R มาก ทำให้อนุภาคผลักกันได้มาก โอกาสที่ อนุภาคจะชนกันแล้วดูดจับกันจึงมีน้อยลง (สุธรรม ศรีหล่มสัก, 2549) zeta potential ของอนุภาคใด มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ ความเป็นกรด-ค่าง (pH) ของน้ำสลิป 2) ความ เข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ที่ละลายอยู่ในน้ำสลิป รูปที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง zeta potential และ pH ของ α-Fe₂O₂ ที่แขวนลอยในน้ำ เกลือ (NaCl solution) ที่ความเข้มข้นต่าง จะเห็นว่า เส้นกราฟของ zeta potential มีลักษณะเป็นรูปตัว S กลับซ้ายเป็นขวา และ zeta potential มีค่าตั้งแต่เป็น บวกมาก ไปจนถึงติดลบมาก ขึ้นกับ pH ของ

Zeta Potential (mV)

Figure 1. Variation of zeta potential of goethite α-Fe₂O₃·H₂O with pH and NaCl concentration (Adapted from Reed, 1995)

สารละลาย เรียก pH ที่ zeta potential เป็นศูนย์ว่า "Isoelectric point" เขียนย่อ ๆ ว่า IEP ที่ pH ต่ำกว่า IEP zeta potential มีค่าเป็นบวก แสดงว่าที่ pH นี้ ้อนุภาคมีประจุเป็นบวก ดังนั้นที่ pH นี้อนุภาคจึงมี counter-ion เป็นใอออนที่มีประจูเป็นลบ (anion) ผลก็คือที่ pH ต่ำกว่า IEP อนุภาคจึงดูดจับ anion ใด้มากกว่า cation ในทางตรงกันข้ามที่ pH สูงกว่า IEP zeta potential มีค่าเป็นลบ แสดงว่าอนุภาคมีประจุ เป็นลบ ดังนั้นที่ pH นี้อนุภาคมี counter-ion เป็น ใอออนที่มีประจุเป็นบวก (cation) ผลก็คือที่ pH สูง กว่า IEP อนุภาคจึงดูดจับ cation ได้มากกว่า anion จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า α-Fe₂O₃ ที่แขวนลอยใน น้ำเกลือมี IEP ที่ pH ประมาณ 6.5 ดังนั้นที่ pH ต่ำกว่า 6.5 อนุภาค α-Fe₂O₃ จะดูดจับ Cl⁻ ได้มากกว่า Na⁺ แต่ที่ pH สูงกว่า 6.5 อนุภาค α-Fe₂O₃ จะดูด งับ Na⁺ ใค้มากกว่า Cl⁻ อาจจะกล่าวได้ว่า IEP เป็น จุดที่อนุภาคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูดจับ ใอออน

กราฟ zeta potential ต่อ pH ของน้ำสลิปที่ มีอนุภาคของของแข็งชนิดอื่นแขวนลอยอยู่ก็จะมี ลักษณะทั่วไปคล้าย ๆ กับกราฟ zeta potential ของ α-Fe₂O₃ ในน้ำเกลือ ดังรูปที่ 1 กล่าวคือ เป็นรูปตัว S กลับซ้ายเป็นขวาเหมือนกัน จะแตกต่างกันบ้าง ตรงจุด IEP เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดจะมี IEP ที่ pH แตกต่างกัน ดังนั้นตำแหน่งจุด IEP ของกราฟ zeta potential ของวัสดุต่าง จึงอยู่ที่ pH แตกต่างกัน ตารางที่ 1 แสดงตำแหน่งจุด IEP ของสารประกอบ เซรามิกชนิดต่าง ๆ จากตารางจะเห็นได้ว่า AI_2O_3 มี IEP ที่ pH ประมาณ 9 ดังนั้น กราฟ zeta potential ของ AI_2O_3 จึงมีจุด IEP ที่ pH ประมาณ 9 ดังรูป ที่ 2 ฉะนั้นหากนำ AI_2O_3 ไปแขวนลอยในน้ำกลั่น (pH 7) อนุภาค AI_2O_3 จึงมีประจุเป็นบวกนิด และ ดูดจับ anion ได้ดี ในทางตรงกันข้าม SiO₂ มี IEP ที่ pH ประมาณ 3 ดังนั้นอนุภาคของ SiO₂ ที่แขวนลอยในน้ำกลั่นจึงมีประจุเป็นลบและ ดูดจับ cation ได้ดี

Point of Zero Charge

Nernst potential คือศักย์ไฟฟ้าที่ผิวของอนุภาค Nernst potential มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตาม pH ของน้ำสลิป เช่นเดียวกันกับ zeta potential เรียก pH ที่ Nernst potential มีค่าเป็นศูนย์ว่า "Point of zero charge" หรือ PZC ที่สำคัญที่ต้องทราบเกี่ยวกับ PZC คือถึงแม้น PZC เป็นจุดที่ potential ที่ผิวของ อนุภาคเป็นศูนย์แต่ PZC ไม่ใช่จุดที่ไม่มีไอออนที่ ผิวของอนุภาค ในทางกลับกัน PZC เป็นจุดที่ซึ่ง ประจุบวกและประจุลบที่ผิวของอนุภาคมีค่าเท่ากัน พอดี ดังนั้น potential จึงเป็นศูนย์ ในทำนอง เดียวกันที่ IEC ประจุบวกและประจุลบที่ shear plane มีค่าเท่ากันพอดี

ปกติแล้ว pH ที่จุด PZC มักจะไม่เป็น pH เดียวกันกับ pH ที่จุด IEC แต่ก็มีบางกรณีเหมือน



 Table 1.
 Isoelectric points (IEP) of ceramic materials (Lewis, 2000)

materials (Lewis, 2000)				
Material	IEP			
α -Al ₂ O ₃	8-9			
$3 \operatorname{Al}_2O_3 \cdot 2SiO_2$	6-8			
BaTiO ₃	5-6			
CeO_2	6.7			
Cr_2O_3	7			
CuO	9.5			
Fe_3O_4	6.5			
La_2O_3	10.4			
MgO	12.4			
MnO_2	4-4.5			
NiO	10-11			
SiO ₂ (amorphous)	2-3			
Si_2N_4	9			
SnO_2	7.3			
TiO ₂	4-6			
ZnO	9			
ZrO_2	4-6			



Figure 2. Zeta potential measurements for silica and alumina (Adapted from "Zeta Potential", 2005)

เมื่อ

ตัวอย่าง indifferent electrolyte สำหรับ AI_2O_3 คือ สารละลาย NaCl ซึ่ง Na⁺ และ Cl⁻ มี affinity กับผิวของอนุภาค AI_2O_3 เท่ากัน หรือกล่าวอีกอย่างว่า อนุภาค AI_2O_3 มีความสามารถในการดูดจับ Cl⁻ ในช่วง pH < IEP ของอนุภาค เท่ากับความ สามารถในการดูดจับ Na⁺ ในช่วง pH > IEP

ศักย์ไฟฟ้าเซต้ากับเสถียรภาพของ อนุภาค (Zeta Potential and Stability of Particles)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า zeta potential มีความสัมพันธ์กับเสถียรภาพของการแขวนลอย ของอนุภาคในน้ำสลิป และการที่ zeta potential มีค่าเปลี่ยนไปตาม pH ดังนั้นเราอาจจะใช้กราฟ zeta potential ต่อ pH บอกช่วง pH ที่อนุภาคจะ แขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำสลิปได้ โดยใช้หลักว่า อนุภาคจะแขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำสลิปเมื่อ อนุภาคมี zeta potential ที่มากกว่า +30 มิลลิโวลต์ (mV) หรือน้อยกว่า -30 มิลลิโวลต์ ("Zeta Potential An Introduction in 30 Minutes", 2005) ฐปที่ 3 เป็นตัวอย่างการใช้กราฟ zeta potential บอกช่วง pH ที่อนุภาคจะแขวนลอยอย่างเสถียร โดย 1) ลากเส้น ขนานแกน x ออกมาจากจุดที่ zeta potential เท่ากับ +30 และ -30 mV ไปตัดกับกราฟ zeta potential; 2) ที่จุดตัดลากเส้นขนานกับแกน y ไปตัดแกน x ใด้ช่วง pH ที่อนุภาคจะแขวนลอยอย่างเสถียรคือช่วง pH < 4 ลงไป และช่วง pH > 7.2 ขึ้นไป

Zeta potential ยังเปลี่ยนแปลงไปตาม ไอออนภายนอกที่เติมเข้าไปในระบบซึ่งละลายอยู่ใน medium อีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2; รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า zeta potential ของ α -Fe₂O₃ มี ค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของน้ำเกลือเพิ่มขึ้น ส่วนรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า dispersant ทำให้ zeta potential ของ Al₂O₃ เปลี่ยนไป นอกจากนี้รูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า zeta potential ของ Al₂O₃ เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเมื่อเติม deflocculant ชนิด Polyacrylate เข้าไป พร้อมกันนี้ได้แสดงว่าความหนืด (viscosity) ของน้ำสลิปลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเมื่อเติม deflocculant เข้าไป ทฤษฎี DLVO ช่วยอธิบายสาเหตุที่ zeta potential มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามไอออนที่ดูดซับ ที่ผิวได้ดังนี้

> พิจารณาสมการหาความหนาของ double layer

$$\kappa^{-1} = \left(\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 N_A k_B T}{F^2 \sum N_i z_i^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(1)

- ห⁻¹ = ความหนาของชั้น double layer หรือ Debye-Huckel screening length หน่วยเป็น m
 - ε_r = relative dielectric constant ของ ตัวกลางที่อนุภาคแขวนลอย ε_r ของน้ำบริสุทธิ์ที่ 25°C เท่ากับ 80 (ไม่มีหน่วย)
 - ε_0 = สภาพยอม (permittivity) ของ สุญญากาศ = 8.85 × 10^{-12} Coulomb/ J.m
 - $N_A = Avogadro's$ number = 6.02 $\times 10^{23}$ particle/mole
 - $k_B = Boltzmann's constant = 1.381 \times 10^{-23} Joule/mole.K$
 - T = อุณหภูมิหน่วยเป็น Kelvin
 - F = ค่าคงที่ Faraday = 9.65 × 10⁴ coulomb/mole
 - $N_i =$ ความเข้มข้นของไอออนชนิด i ในน้ำสลิป หน่วยเป็น particle/m³
 - z_i = ขนาดของประจุของไอออนชนิด i ในน้ำสลิป เช่น +1, -1 เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าตามทฤษฎี DLVO ไอออน ภายนอกที่เติมเข้าไปในน้ำสลิป ทำให้ความเข้มข้น ของไอออนชนิด i ในน้ำสลิป (N_i) เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นไอออนภายนอกที่เติมเข้าไปในน้ำสลิป จึง ทำให้ความหนาของ double layer (κ⁻¹) เปลี่ยนแปลง ไปด้วย 2) พิจารณาสมการพลังงานศักย์ผลัก (Repulsive potential energy; V_{R}) ที่ว่า

$$V_{R} = 2\pi\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}\psi_{0}^{2}\ln[1 + \exp(-\kappa h)] \text{ (joule) (2)}$$

เมื่อ $\psi_0 =$ ศักย์ไฟฟ้าที่ผิวอนุภาค หรือ surface potential หรือ Nernst potential

$$\kappa =$$
สวนกลบของ κ^{-1} (ความหนา
ของชั้น double layer) (m⁻¹)

จะเห็นว่าความหนาของ double layer มีผลต่อ V_{R}

3) เป็นที่ทราบแล้วว่า V_{R} มีความสัมพันธ์ กับ Nernst potential และ zeta potential ดังนั้น zeta potential จึงมีค่าเปลี่ยนไปตามไอออนภายนอก ที่เติมเข้าไปในน้ำสลิป

ความหนาของ Double Layer

ความหนาของ double layer มีความสัมพันธ์กับ zeta potential ดังรูปที่ 5 จากรูปจะเห็นว่าอนุภาคที่มี zeta potential มากจะมีความหนาของ double layer มาก ไปด้วย และเนื่องจากอนุภาคที่มี zeta potential มาก



Figure 3. Plot of zeta-potential versus pH showing the position of the isoelectric point and the pH values where the dispersion would be expected to be stable. (Adapted from "Zeta Potential Theory", 2005)



Figure 4. Deflocculation of an aqueous slurry containing 50 vol % calcined alumina using an ammonium polyacrylate deflocculant (Adapted from Reed, 1995)

มากขึ้น อนุภาคจึงแขวนลอยได้อย่างเสถียรมากขึ้น เรื่องนี้เข้ากันได้กับความรู้พื้นฐานของนักเซรามิกที่ ทำงานหล่อแบบ (slip casting) ผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น สุขภัณฑ์ เพราะเป็นที่ทราบกันคีในหมู่นัก หล่อแบบเซรามิกว่า เราสามารถช่วยให้อนุภาคดิน แขวนลอยในน้ำสลิปได้ดียิ่งขึ้นโดยเติมสารพวก deflocculant ในปริมาณที่เหมาะสมเข้าไปน้ำสลิป และการเติม flocculant หรือ coagulant เข้าไปใน น้ำสลิปจะทำให้อนภาคคินจับตัวกันแล้วตกตะกอน ้ลงมา เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว deflocculant เป็น อิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวแล้วให้ไอออนที่มีประจุ (z,) น้อย ๆ เช่น 1+ ขณะที่ flocculant ซึ่งเป็นอิเล็ก ้โทรไลต์ที่เติมเข้าไปในน้ำสลิปแล้วแตกตัวแล้วให้ ใอออนที่มีประจุมาก เช่น 2+ หรือ 3+ และเป็นที่ ทราบกันดีด้วยว่าการเติม deflocculant มากเกินไป (N, มากเกินไป) จะทำให้อนุภาคดินตกตะกอนได้ เรียกว่าเกิด over deflocculate เพื่อให้เห็นภาพพจน์ ของผลกระทบของประจของไอออนและความ เข้มข้นของไอออนต่อเสถียรภาพของการแขวนลอย ของอนุภาคมากยิ่งขึ้น ขอให้พิจารณาผลการทคลอง การเติมอิเล็กโทรไลต์ชนิดต่างเข้าไปในน้ำสลิป ของ As_2S_3 , AgI และ Al_2O_3 แล้ววัดค่า critical coagulate concentration (CCC) ซึ่งเป็นค่าความ เข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ชนิคต่าง ๆ ที่เติมเข้าไปใน

กว่าจะแขวนลอยอย่างเสลียรได้ดีกว่าอนุภาคที่มี zeta potential น้อย ดังนั้นอนุภาคที่มีความหนาของ double layer มากจึงแขวนลอยอย่างเสลียรได้คื กว่าอนุภากที่มีความหนาของ double layer น้อย อนึ่ง อาจจะพิจารณาว่าอนุภาคที่มีความหนาของ double layer มากเสมือนว่าเป็นอนุภาคที่มีชั้นของเกราะ ป้องกันหนาจึงช่วยกันไม่ให้อนุภาคชนกันได้ดี ้ดังนั้นโอกาสที่อนุภาคแบบนี้จะชนแล้วเกาะกันเกิด agglomerate จึงเกิดได้ยากกว่าอนภาคที่มีความ หนาของ double layer น้อย จากสมการที่ 1 จะ เห็นว่าความหนา double layer จะเปลี่ยนตามความ เข้มข้นของไอออน (N;) และประจุของไอออน (z,) ในน้ำสลิป รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาของ double layer กับความเข้มข้นของ ใอออนและประจของไอออนในน้ำสลิป จากรปจะ เห็นได้ว่า ความหนาของ double layer จะลดลงเมื่อ ความเข้มข้นของไอออนและประจุของไอออนใน น้ำสลิปมีค่ามากขึ้น เนื่องจากอนุภาคที่มี double layer บางจะมีเสถียรภาพน้อยจึงอาจจะกล่าวได้ว่าไอออน ที่มีประจุมาก ๆ (z = 2, 3) และมีความเข้มข้นสูง จะทำให้ความเสถียรของอนุภาคที่แขวนลอย ในน้ำสลิปลดลง ในทางตรงกันข้ามไอออนที่มี ประจุน้อย ๆ (z = 1) ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสม ใม่มากเกินไปจะทำให้ความหนาของ double layer



Figure 5. A reduction of the thickness of the double layer reduces the zeta potential and may produce coagulation. (Adapted from Reed, 1995)

น้ำสลิปแล้วทำให้อนุภาคของ As₂S₃, AgI และ Al₂O₃ เกิด coagulation ตกตะกอนลงมาดังแสดงในตาราง ที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

 กรณี Al₂O₂ ซึ่งเป็นอนุภาคที่มี IEP = 8 - 9 คังนั้นที่ pH 7 อนุภาค Al,O, จึงมีประจุ เป็นบวกนิด ๆ และดูดจับ anion ได้ดี เมื่อเติม NaCl เข้าไป NaCl จะแตกตัวให้ Na⁺ และ Cl อนุภาค Al₂O₂ ซึ่งมีประจุบวกจึงดูดจับ Clion ไว้ที่ผิวทำให้เกิด ชั้นของ double layer รอบผิวของอนุภาค เมื่อใส่ NaCl เข้าไปถึงระดับหนึ่งจะพบว่าการเพิ่ม NaCl เข้าไปอีกจะทำให้ความหนาของ double layer น้อย ลง (เพราะความหนาของ double layer จะลดลง เมื่อความเข้มข้นของไอออนและประจุของไอออน ในน้ำสลิปมีค่ามากขึ้น) และเมื่อใส่ NaCl เข้าไปอีก จนเท่ากับ CCC จะทำให้ความหนาของ double laver ของอนุภาค Al,O, ลคลงมากจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อ อนุภาคชนกันด้วย Brownian motion อนุภาคจะดูดจับ กันได้แล้วตกตะกอนลงมาได้ การเติมอิเล็กโทรไลต์ ตัวอื่น เช่น KCl, KNO, ลงไปในน้ำสลิปของ Al₂O₂ ก็จะให้ผลเหมือนกันกับการเติม NaCl เพราะ ประจุของ anion ที่แตกตัวออกมาจากอิเล็กโทรไลต์ ทั้งสองมีค่าเท่ากับประจุของ anion ที่แตกตัวออกมา

จาก NaCl คังนั้น CCC ของ KCl และ KNO, นี้จึง มีค่าใกล้เคียงกับ CCC ของ NaCl อนึ่งกฎของ Schulze-Hardy ในย่อหน้าถัดไปจะอธิบายว่าทำไม ความแตกต่างระหว่าง CCC ของ NaCl กับ CCC ของ KNO, จึงมากกว่าความแตกต่างระหว่าง CCC ของ NaCl กับ CCC ของ KCl อย่างไรก็ตาม K_2SO_4 , $K_2Cr_2O_7$, K_2 -oxalate และ $K_3[Fe(CN)_6]$ มี CCC น้อยกว่า NaCl มาก เพราะว่าอิเล็กโทรไลต์ เหล่านี้แตกตัวให้ anion ที่มีประจูเป็น 2- และ 3- ตามลำดับ และความหนาของ double laver ้จะลคลงเมื่อประจของไอออนในน้ำสลิปมีค่ามากขึ้น การที่ความหนาของ double layer ลดลงทำให้ ความเสถียรของอนุภาค Al₂O2 ในน้ำสลิปลดลง จึง อาจจะกล่าวได้ว่าอิเล็กโทรไลต์พวก K,SO4, K,Cr,O4, K,-oxalate ซึ่งแตกตัวให้ไอออนที่มีประจุลบสูงจะมี CCC น้อยและทำให้เสถียรภาพของอนุภาค Al₂O₂ ในน้ำสลิปที่ pH 7 ลคลง ในทำนองเดียวกัน K [Fe(CN)] ซึ่งแตกตัวให้ anion ที่มีประจุ 3- จะมี CCC น้อยกว่า NaCl ถึงกว่า 500 เท่า และ จะทำให้เสถียรภาพของ Al₂O₃ ในน้ำสลิปที่ pH 7 ลดลงอย่างมาก



Figure 6. The double layer thickness as a function of the ionic strength for monovalent, divalent and trivalent counter-ions. Although the concentration of ions plays an important role in compressing the double layer, the charge on the counter-ion is therefore much more effective at inducing agglomeration (Adapted from Carty, 1998)

2) กรณีของ As₂S₃ และ AgI เป็นกรณีที่ อนุภาคมีประจุเป็นลบดังนั้นกรณีนี้ต้องพิจารณา cation ของอิเล็กโทรไลต์ที่ใส่เข้าไปในน้ำสลิป จะเห็นได้ว่าอิเล็กโทรไลต์ซึ่งแตกตัวให้ cation ที่มี ประจุเป็นบวกน้อย เช่น LiNO₃, NaNO₃, KNO₃, LiCl, NaCl; KCl จะมี CCC มากกว่าอิเล็กโทรไลต์ ที่แตกตัวแล้วให้ cation ที่มีประจุบวกมาก เช่น Ca(NO₃)₂, Mg(NO₃)₂, MgCl₂, Al(NO₃)₃, AlCl₃

Schulze และ Hardy เขียนกฎขึ้นมาอธิบาย ผลของ counter-ion ที่มีต่อการเกิด coagulation ในลักษณะแบบเดียวกับการทดลองข้างต้นว่า counter-ion ที่มีประจุมากกว่าจะมีผลทำให้เกิด coagulation มากกว่า counter-ion ที่มีประจุน้อย กรณีที่ counter-ion มีประจุเท่ากันจะดูว่า counter-ion ตัวใดมีผลทำให้เกิด coagulation มากกว่ากันได้โดยดู charge/ionic radius กล่าวคือ counter-ion ตัวใดมี charge/ionic radius มากกว่า counter-ion ตัวใดมี charge/ionic radius มากกว่า counter-ion ตัวใดมี charge/ionic radius มากกว่า counter-ion ตัวในจะ ทำให้เกิด coagulation มากกว่า ดังนั้นเราอาจจะเขียน coagulation power ของ cations บวกได้ว่า $AI^{3+} >$ $Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+} > Li^+ > Na^+ > K^+ >$ $Rb^+ > NH_4^+$ ในทำนองเดียวกัน coagulation power ของ anions คือ $SO_4^{-2} > CI > NO_7^-$ นักเซรามิกเรียก อิเล็กโทรไลต์ที่เมื่อเติมเข้าไปในน้ำสลิปแล้วแตกตัว ให้ไอออนที่ไปทำให้อนุภาคเซรามิกแขวนลอย ไม่ตกตะกอนว่า deflocculant ตารางที่ 3 แสดง ตัวอย่าง deflocculants ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมเซรามิก ในทางตรงกันข้ามนักเซรามิก เรียกอิเล็กโทรไลต์ที่เมื่อแตกตัวแล้วให้ไอออนที่ ไปทำให้อนุภาคของเซรามิกตกตะกอนว่า coagulant ตัวอย่างของ coagulants ได้แก่ CaCl₂, CaCO₃, MgCl₂, MgSO₄ หรือ AlCl₃ อนึ่ง deflocculants และ coagulants บางตัวที่ใส่เข้าไปในน้ำสลิปอาจจะทำให้ pH ของน้ำสลิปเปลี่ยนแปลงไปด้วยจึงจะต้อง ระมัดระวังในการเลือกใช้ให้เหมาะสม

Electrostatic Stabilization

การควบคุมความเสถียรของอนุภาคโดยการเติม ใอออนภายนอกหรือปรับ pH นี้จัดเป็น electrostatic stabilization และเป็นวิธีการที่ทำใด้ง่ายและค่า ใช้จ่ายไม่มากจึงใช้กันมากในงานการเตรียมสลิป สำหรับการหล่อเซรามิกพื้นฐาน (conventional ceramics) อย่างไรก็ตามการ stabilization แบบนี้มี ข้อเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องปรับ pH

Al ₂ O ₃ (weakly	positive)	AgI (strongly negative)		As ₂ S ₃ (weakly negative)	
Material	CCC	Material	CCC	Material	CCC
NaCl	43.5	LiNO ₃	165	LiCl	58
KCl	46	NaNO ₃	140	NaCl	51
KNO ₃	60	KNO ₃	136	KC1	49.5
		RbNO ₃	126	KNO3	50
K_2SO_4	0.30	$Ca(NO_3)_2$	2.40	CaCl ₂	0.65
$K_2Cr_2O_7$	0.63	$Mg(NO_3)_2$	2.60	$MgCl_2$	0.72
K ₂ -oxalate	0.69	$Pb(NO_3)_2$	2.43	$MgSO_4$	0.81
K ₃ [Fe(CN) ₆]	0.08	Al(NO ₃) ₃	0.067	AlCl ₃	0.093
		$La(NO_3)_3$	0.069	Al(NO ₃) ₃	0.095
		$Ce(NO_3)_3$	0.069		

Table 2. The critical coagulation concentration (CCC) in milli-moles/liter (mM) for a
variety of ionic salts in slips of Al2O3, AgI and As2S3 (Carty, 1998)

ของน้ำสลิปให้เป็นกรคหรือค่างมากจนเกิคไป เพราะ การทำเช่นนั้นจะทำให้ผิวของอนุภาคถูกกัดกร่อน (corrosion) ทำให้ไอออนที่ผิวของอนุภาคละลาย หลุดออกมาอยู่ในน้ำสลิป ทำให้ความเข้มข้นของ ใอออนในน้ำสลิปมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความหนา ของ double layer ลดลง (รูปที่ 6) และจะ ส่งผลให้การใหลตัว (rheology) ของน้ำสลิป เปลี่ยนแปลงไป เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า "Aging" อนึ่งการ aging ไม่ได้เกิดจากการละลายตัว ของอนภาคแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเกิดจาก ปรากฏการณ์อื่นด้วย เช่น ในระบบน้ำคิน (clay water system) การ aging อาจจะเกิดจากการดูดซับ ใอออนกลับมาใหม่ (re-adsorption) ของอนุภาคดิน ทำให้อนุภาคตกตะกอนลงมาเมื่อเวลาผ่านไป หาก เราวัค pH ของน้ำสลิปจะพบว่า pH ของน้ำสลิปจะ เปลี่ยนไปในระหว่างที่เกิดการ aging

Steric Stabilization

เป็นการ stabilization โดยการเติมพอลิเมอร์ให้ เข้าไปดูดจับบนผิวของอนุภาก แล้วชั้นของ พอลิเมอร์จะทำตัวเป็นเกราะกันชนไม่ให้อนุภาคในน้ำ สถิปเข้าชนกันแรง ๆ วิธีการนี้จะได้ผลต่อเมื่อชั้น ของพอลิเมอร์ที่ดูดจับอยู่บนผิวของอนุภาคมีความ หนาและยึดจับกับอนุภาคแน่นพอที่จะไม่หลุดออก เมื่ออนุภาคชนกัน นอกจากนี้พอลิเมอร์ที่ยึดอยู่บน อนุภาคหนึ่ง ๆ จะต้องไม่ไปยึดเกาะกับอนุภาคอื่น เสมือนว่าทำตัวเป็นสะพานเชื่อมให้อนุภาคเกาะติดกัน

อนึ่งพอลิเมอร์ที่ใส่เข้าไปอาจจะยึดเกาะกับอนุภาค ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและ pH ของตัวกลาง (medium) ประจุที่ผิวของอนุภาค ชนิด ความเข้มข้น และลักษณะโมเลกุลของ พอลิเมอร์เอง ฯลฯ รูปที่ 7 แสดงการยึดเกาะของ พอลิเมอร์แบบต่าง บนผิวอนุภาคเซรามิก รูปที่ 7(a) เป็นการยึดเกาะของ homopolymer ที่มีลักษณะ เป็นเส้นยาว ไม่มีกิ่งก้าน พอลิเมอร์พวกนี้อาจจะ เอาส่วนใคส่วนหนึ่งของสายโซ่ไปยึดเกาะกับผิว ของอนุภาคเซรามิก รูปที่ 7(b) เป็นการยึดเกาะของ diblock copolymer ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นที่ประกอบ ด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นเส้นสั้น แต่ยึดเกาะกับ ้ผิวอนุภาคได้ดี ส่วนที่สองเป็นเส้นยาว ที่ไม่ยึดเกาะ ้กับผิวอนุภาค รูปที่ 7(c) เป็นการยึดเกาะของพอลิเมอร์ ที่มีลักษณะคล้ำยหวี (comblike copolymer) ซึ่งเอาส่วนสันหวีไปยึดเกาะกับผิวอนุภาคและ ปล่อยให้ส่วนที่เป็นซี่หวีเป็นอิสระ และรูปที่ 7(d) เป็นการยึดเกาะของพอลิเมอร์ที่มีหัวเป็นกระจก และหางสั้น (functional short-chain polymer) ที่เอาส่วนหัวไปยึดจับกับผิวอนุภาค ข้อคีของการ steric stabilization คือ (Cooper, 2005) 1) ไม่ ้ขึ้นกับอิเล็กโทรไลต์ในน้ำสลิป 2) ใช้ได้ดีกับน้ำ สลิปที่ใช้ตัวกลางทั้งชนิดมีขั้ว (polar) และไม่มีขั้ว (nonpolar) 3) ใช้ได้ดีกับน้ำสลิปที่มีความเข้มข้น (concentration) ของอนุภาคทั้งมากและน้อย 4) การตกตะกอนของอนุภาคในน้ำสลิปแบบนี้มักเป็น แบบ flocculation ซึ่งกลับมาแขวนลอยใหม่ได้ (reversible) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินักเซรามิก

Table 3. Common deflocculants used in ceramic slip (Reed, 1995)

Inorganic	Organic	
Sodium carbonate	Sodium polymethacrylate	
Sodium silicate	Ammonium polyacrylate	
Sodium borate	Sodium citrate	
Tetrasodium pyrophosphate	Sodium succinate	
	Sodium tartrate	
	Sodium polysulfonate	
	Ammonium citrate	

การที่เราสามารถ stabilize ที่ pH กลาง ใด้จะ ทำให้เกิด aging ได้น้อยลง ทำให้อนุภาคแขวนลอย อย่างเสถียรในน้ำสลิปได้นานขึ้น ประการที่สอง คือการ stabilization แบบนี้ทำให้เราสามารถใช้ชั้นของ พอลิเมอร์ที่มี molecular weight น้อยลงกว่าการ stabilization แบบ steric stabilization ทำให้การกำจัด พอลิเมอร์ออกไปก่อนการ sintering ทำได้ง่ายขึ้น

พอลิเมอร์ที่ใช้ในการ stabilization แบบนี้ ด้องเป็นพอลิเมอร์ที่แตกตัวแล้วให้พอลิเมอร์ที่มี ประจุออกมา เช่น sodium polyacrylate ซึ่งแตกตัว ออกมาให้ Na⁺ และ polyacrylate ออกมาดัง สมการต่อไปนี้

 $[CH_2CHCOONa]_n \rightarrow [CH_2CHCOO^-]_n + nNa^+$



เรามักจะเรียกพอลิเมอร์ที่แตกตัวออกมาแล้วให้



Electrosteric Stabilization

ถึงแม้ว่าตามชื่อแล้วการ stabilization แบบนี้น่า เป็นการ stabilization โดยใช้หลักการของทั้ง electrostatic และ steric stabilization อย่างละครึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วการ stabilization แบบนี้ เป็นการ stabilization โดย electrostatic stabilization เป็นส่วนใหญ่และ steric stabilization เป็นส่วนน้อย การ stabilization แบบนี้มีข้อดีสองประการ ประการ แรกคือทำให้เราสามารถ stabilize ที่ pH กลาง ได้โดยไม่ต้องปรับ pH ให้เป็นกรดหรือด่างมาก เกินไป การปรับ pH ให้เป็นกรดหรือด่างมาก เกินไปจะทำให้ผิวของอนุภาคถูกกัดกร่อนแล้ว ทำให้ความเสถียรของอนุภาคในน้ำสลิปลดลงไป ตามเวลาเรียกว่าการ aging ดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้น



Figure 7. Schematic illustrations of adlayer conformation on an ideal ceramic surface as a function of varying molecular architecture: a) Homopolymer, consisting of tails, loops, and train configuration; b) Diblock copolymer, consisting of short anchor block and extended chain block; c) Comblike copolymer, consisting of extended segments attached to anchored backbone; and d) Functional, short-chain dispersant, consisting of anchoring head group and extended tail (Adapted from Lewis, 2000)

ใอออนในสารละลายว่า "polyelectrolyte" แบ่ง polyelectrolyte ออกเป็น 2 ชนิดตามชนิดของประจุ บนสายโซ่พอลิเมอร์คือ 1) Anionic polyelectrolyte ซึ่งจะแตกตัวให้สายโซ่พอลิเมอร์ที่มีประจุเป็นลบกับ cation ขนาดเล็ก เช่น Na^+ , H^+ หรือ NH_4^+ ออกมา ตัวอย่าง anionic polyelectrolyte เช่น sodium polyacrylate ซึ่งจะแตกตัวให้สายโซ่พอลิเมอร์ที่มี ประจุเป็นลบกับ Na^+ ออกมาตามสมการเคมีข้างต้น รูปที่ 8 แสดงสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากการแตกตัว ของ sodium polyacrylate; Polyelectrolyte ประเภท ที่ 2 คือ cationic polyelectrolyte เป็น polyelectrolyte ที่ซึ่งจะแตกตัวให้สายโซ่พอลิเมอร์ที่มีประจุเป็น บวกกับ anion ขนาดเล็ก

ในการทำ electrosteric stabilization อนุภาค ที่มีมีประจุเป็นบวกเช่น Al₂O₃ ที่ pH 7 เราต้องใช้ anionic polyelectrolyte ส่วนการทำ electrosteric stabilization อนุภาคที่มีประจุที่มีประจุเป็นลบ เช่น SiO₂ ที่ pH 7 เราต้องใช้ cationic polyelectrolyte ปกติแล้ว anionic polyelectrolyte มีราคาถูกและ ผลิตใด้ง่ายกว่า cationic polyelectrolyte มากจึงมี การนำ anionic polyelectrolyte กันมากกว่า cationic polyelectrolyte อนึ่ง anionic polyelectrolyte ที่ใช้ในเชิงการค้าทั่วไปมักมีหมู่ carboxyl (COOH) เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น polyacrylic acid (PAA) ซึ่งเมื่อแตกตัวแล้วให้ [CH₂CHCOO⁻]_n และ polymethacrylic acid (PMAA) ซึ่งเมื่อแตกตัวแล้ว

ให้ [CH2CCH3COO] ตัวอย่าง anionic polyelectrolyte ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เซรามิกแบบใหม่ (advanced ceramic) คือ Darvan® ซึ่งมีจำหน่ายหลายเบอร์ดังแสดงในตารางที่ 4 แต่ละเบอร์ก็จะเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน เช่น ในการทำ stabilization น้ำสลิปของ Al₂O₃ จะนิยมใช้ Darvan® ที่มี PMAA เป็นสายโซ่ พอลิเมอร์ แต่ในการทำ stabilization น้ำสลิป ของคิน (clay slip) จะนิยมใช้ Darvan® ที่มี PAA เป็นสายโซ่พอลิเมอร์ ในบางกรณีต้องคำนึงถึง cation ที่แตกตัวออกมาด้วย เช่นในการทำ stabilization น้ำสลิปของ Al₂O₂ ที่ใช้งานด้าน electronic ceramic เรานิยมใช้ Darvan® C มากกว่า Darvan 7 เพราะว่าการใช้ Darvan 7 จะทำให้มี Na⁺ เหลืออยู่ในชิ้นงานหลังจากนำชิ้นงานไป sintering แล้วซึ่งจะทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้า ของชิ้นงานต่ำลง

ข้อสำคัญที่ควรทราบในการใช้ polyelectrolyte อย่างหนึ่งกือ การแตกตัว (dissociation) พฤติกรรม การดูดซับ (adsorption behavior) และรูปแบบ (conformation) ของ polyelectrolyte จะเปลี่ยนแปลง อย่างมากตาม pH และความเข้มข้นของไอออนใน น้ำสลิป (ionic strength) ตัวอย่างเช่น anionic polyelectrolyte แตกตัวไม่ดีและมีรูปแบบเป็นก้อน สายที่อัดกันแน่น (compact coil configuration) ที่ pH ต่ำ และ ionic strength สูง ดังรูปที่ 9(a)



Figure 8. Anionic polyelectrolyte chain dissociated from sodium polyacrylate (Adapted from Cann, 2005)

 Table 4.
 The four major commercial types of polymeric acids, commonly used as ceramic dispersants, sold under the trade name Darvan (R. T. Vanderbilt Co., Inc., Norwalk, CT, USA.) (Carty, 1998)

Trade name	Polymer backbone	Cation
Darvan® 811	PAA	Na^+
Darvan® 7	PMAA	Na^+
Darvan® 821A	PAA	Na^+_{\prime}
Darvan® C	PMAA	Na_4^+



at low pH and hight ionic strength



at hight pH and low ionic strength

Figure 9. Schematic illustration of adsorbed anionic polyelectrolyte species on an ideal ceramic surface as a function of pH and ionic strength (δ is the adlayer thickness and σ_0 the plane of charge) (Adapted from Lewis, 2000)



Figure 10. Schematic illustration polyelectrolyte coated particles a) at low pH; b) at high pH (~9) (Adapted from Ronis, 2005)

แต่ที่ pH สูง (ประมาณ 8.5) และ ionic strength ต่ำ anionic polyelectrolyte จะแตกตัวได้ดีและจัด ตัวแบบหลวม (open coil configuration) ดังรูปที่ 9(b) ทำให้มีประจุและความหนาของชั้นพอลิเมอร์ที่ ดูดเกาะที่ผิวของอนุภาค (d) มาก ดังนั้นที่ pH ต่ำ anionic polyelectrolyte จึงไม่ช่วยให้อนุภาค แขวนลอยอย่างเสถียร หากต้องการให้ anionic polyelectrolyte ช่วยให้อนุภาคแขวนลอยอย่าง เสถียรต้องควบคุม pH ให้สูง และมี ionic strength ต่ำ รูปที่ 10 เป็นอีกมุมมองหนึ่งของชั้น anionic polyelectrolyte ที่ pH ต่างกัน จากรูปที่ 9 และ 10 จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการให้ polyelectrolyte ที่เติม เข้าไปทำให้อนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำ สลิปจะต้องควบคุม pH และความเข้มข้นของ ไอออนในน้ำสลิปให้เหมาะสม

References

- สุธรรม ศรีหล่มสัก. (2549). การทำให้อนุภาคเซรามิก แขวนลอยอย่างเสถียรในน้ำสลิป I. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 13(3):259-270.
- Cann, M.C. (2005). Thermal Polyaspartate as a Biodegradable Alternative to Polyacrylate and Other Currently Used Water Soluble Polymers. Available from: www.tiger. uofs.edu/faculty/CANNM1/polymer/ polymermodule.html. Accessed: on Aug, 2005.

- Carty, W.M. (1998). Ceramic Laboratory III Manual CES205 Introduction to Ceramic Powder Processing. New York State College of Ceramics at Alfred University, p. 1-35.
- Ceram Research Ltd. (2005). Zeta Potential. Available from: www.azom.com/ details.asp?ArticleID=935&head=Zeta% 2BPotential. Accessed Aug:10, 2005.
- Cooper, S. (2005). Lecture on Interfaces, Colloids, Gels. Available from: www.dur.ac.uk/ sharon.cooper/lectures/colloids/interfaces web1.html. Accessed: Aug 10, 2005.
- Lewis, J.A. (2000). Colloidal Processing of Ceramics. J. Am. Ceram. Soc., 83(10): 2,341-2,359.
- Malvern Instruments Ltd. (2005). Zeta Potential An Introduction in 30 Minutes. Available from: www.nbtc.cornell.edu/ facilities/downloads/Zeta%20potential % 20-%20An%20introduction%20in%2030 %20minutes.pdf. Accessed Aug:10, 2005.
- Malvern Instruments Ltd. (2005). Zeta Potential Theory. Available from: www.nbtc.cornell.edu/ facilities/downloads/Zetasizer%20 chapter%2016.pdf. Accessed Aug 10, 2005.
- Reed, J.S. (1995). Principles of Ceramics Processing. 2nd ed. John Wiley & Sons, NY, p. 137-171.
- Ronis, D.M. (2005). Correlations and conformations in polymer-coated colloids. Available from: www.ronispc.chem.mcgill.ca/ ronis/. Accessed: Aug 10, 2005.